PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WEITERES siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen							
TUD 156 DCT	Recherchenberichts VORGEHEN zutreffend, nachstel	(Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit					
IHP . 156 . PCT Internationales Aktenzeichen		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)					
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frunestes) Phontaisdatum (Tag/MonauJam)					
PCT/DE 99/02380	30/07/1999	12/08/1998					
Anmelder		1 12,00,1370					
Allifielder							
INSTITUT FÜR HALBLEITERPHYS	SIK FRANKFURTet al						
Digger internationals Backgrobe shoright wurd	a van dar Internationalan Dasharahanhahärd	a arotallt und wird dam Anmaldar namko					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int		e erstellt und wird dem Annielder gemaß					
· ·							
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ßt insgesamt 2 Blätter.						
	reils eine Kopie der in diesem Bericht genann	en Unterlagen zum Stand der Technik bei.					
	one on a reple us, in alcoon bonom genani.	on onegon zam omna dor roomin bon					
Grundlage des Berichts							
	nationale Recherche auf der Grundlage der i	oternationalen Anmeldung in der Sprache					
	ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nich						
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o	e ist auf der Grundlage einer bei der Behorde durchgeführt worden.	eingereichten Übersetzung der internationalen					
		er Aminosäuresequenz ist die internationale					
	equenzprotokolis durchgeführt worden, das	er Ammosauresequenz ist die internationale					
in der internationalen Anmel	dung in Schriflicher Form enthalten ist.	•					
zusammen mit der internation	nalen Anmeldung in computerlesbarer Form	eingereicht worden ist.					
bei der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
bei der Behörde nachträglich	n in computerlesbarer Form eingereicht worde	n ist.					
	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzprof						
	m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorge						
	mputerlesbarer Form erfaßten Informationen	dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,					
wurde vorgelegt.							
	en sich als nicht recherchierbar erwiesen	(siehe Feld I).					
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).						
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin-	dung						
wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehmigt.						
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festgesetzt:						
		TENTIALVERTEILUNG IN CMOS-HALB					
LEITERBAUELEMENTEN		The state of the s					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung							
wird der vom Anmelder eing							
1 1/1	gel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fas	sung von der Behörde festgesetzt. Der					
Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen							
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.							
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr							
wie vom Anmelder vorgesch	alagen	keine der Abb.					
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschlagen hat.						
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichnet.						

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01R31/307						
Nach der le	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK					
	RCHIERTE GEBIETE	continued of the					
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)					
IPK 7	GO1R						
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen				
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)				
	·						
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
 	H0 5 500 700 A (1171 7710)		4				
^A	US 5 523 700 A (WILLIAMS) 4. Juni 1996 (1996-06-04)		1				
	in der Anmeldung erwähnt						
	Abbildung 1						
A	WO 98 12544 A (MILANI ET AL.)		1				
	26. März 1998 (1998-03-26) siehe Zusammenfassung						
	Trene Zusammennassung						
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu iehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie					
	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	t worden ist und mit der				
aber n "E" älteres	licht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist					
Anmel "L" Veröffe	ldedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	chung nicht als neu oder auf				
scheir ander	nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tätigkeit beruhend betra "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu	ichtet werden itung; die beanspruchte Erfindung				
ausge	de die aus einem anderen beschderen Grand angegeben ist (wie	kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit	eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen				
eine B "P" Veröffe	"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem besennstehten Brieffentlichung veräffentlicht werden ist "8" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist						
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re					
,	. Februar 2000	08/02/2000					
Name und f	Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2						
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Hoornaert, W						
	Pax. (+31-70) 340-3016	1					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

rnational Application No PCT/DE 99/02380

Patent document cited in search report		Publication Patent family date member(s)		Publication date
US 5523700	Α	04-06-1996	NONE	
WO 9812544	A	26-03-1998	IT VA960018 A CN 1231727 A EP 0927349 A	23-03-1998 13-10-1999 07-07-1999



To:

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Assistant Commissioner for Patents

United States Patent and Trademark Office **Box PCT** Washington, D.C.20231 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)
24 August 2000 (24.08.00)

International application No. PCT/DE99/02380

International filing date (day/month/year)

30 July 1999 (30.07.99)

Applicant's or agent's file reference

IHP.156.PCT

Priority date (day/month/year)

12 August 1998 (12.08.98)

Applicant

RAU, Wolf-Dieter

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	03 March 2000 (03.03.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

	From the INTERNATIONAL BUREAU				
PCT	То:				
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year)	HEITSCH, Wolfgang Göhlsdorfer Strasse 25g D-14778 Jeserig ALLEMAGNE				
26 September 2000 (26.09.00)	<u> </u>				
Applicant's or agent's file reference IHP.156.PCT	IMPORTANT NOTIFICATION				
International application No. PCT/DE99/02380	International filing date (day/month/year) 30 July 1999 (30.07.99)				
The following indications appeared on record concerning: The applicant the inventor	the agent the common representative				
Name and Address INSTITUT FÜR HALBLEITERPHYSIK FRANKFURT (ODER) GMBH Walter-Korsing-Strasse 2 D-15230 Frankfurt an der Oder Germany	State of Nationality State of Residence DE DE Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No.				
The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name X the additional Name and Address					
INSTITUT FÜR HALBLEITERPHYSIK FRANKFURT (ODER) GMBH Im Technologiepark 25 D-15238 Frankfurt an der Oder	DE DE Telephone No.				
Germany	Teleprinter No.				
3. Further observations, if necessary:					
4. A copy of this notification has been sent to: X the receiving Office the International Searching Authority X the International Preliminary Examining Authority	the designated Offices concerned X the elected Offices concerned other:				
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20. Switzerland	Authorized officer Margret Fourne-Godbersen				

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Copy for the Elected Office (EO/US) PATENT COOPERATION TREATY

	From t	he INTERNATIONAL B	UREAU		
PCT To.					
(PCT Rule 92bis.1 and		HEITSCH, Wolfgang Göhlsdorfer Strasse 25g D-14778 Jeserig ALLEMAGNE			
	 				
Applicant's or agent's file reference IHP.156.PCT		IMPORTANT NOT	IFICATION		
International application No. PCT/DE99/02380	1	onal filing date (day/month/y July 1999 (30.07.99)	ear)		
The following indications appeared on record concerning:					
X the applicant the inventor '	the age	nt the commo	on representative		
Name and Address		State of Nationality	State of Residence		
INSTITUT FÜR HALBLEITERPHYSIK FRANKFURT (ODER) GMBH		DE Telephone No.	DE		
Im Technologiepark 25 D-15236 Frankfurt an der Oder		relephone No.			
Germany		Facsimile No.			
		Teleprinter No.			
7. The leavestimed Down to the self-in the continue of	b - f-IIt-				
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that temperson X the name the add		the nationality	the residence		
Name and Address		State of Nationality	State of Residence		
IHP GMBH Innovations for High Performance		DE	DE		
Microelectronics		Telephone No.			
Institut für innovative Mikroelektronik Im Technologiepark 25		Facsimile No.	 		
D-15236 Frankfürt an der Oder Germany					
		Teleprinter No.			
	<u>-</u>				
3. Further observations, if necessary:					
4. A copy of this notification has been sent to:					
X the receiving Office	ſ	the designated Offices	concerned		
the International Searching Authority	Ì	X the elected Offices cond	cerned		
the International Preliminary Examining Authority	j	other:			
	Authorized	officer			
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized	Diana Nissen	1		
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone	No.: (41-22) 338.83.38			



REQUEST

The undersigned requests that the present

For receiving Office use only
International Application No.
International Filing Date
Name of receiving Office and "PCT International Application"

international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"
	Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum) IHP.156.PCT
Box No. I TITLE OF INVENTION	
Method of Measuing the Two-Dimensional Potential Dis	tribution in CMOS Semiconductor Components and of
Determining the Two-Dimensional Doping Distribution	
Box No. II APPLICANT	
Name and address: (Family name followed by given name; for a lega The address must include postal code and name of country. The cou Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of Institut fuer Halbleiterphysik	ntry of the address indicated in this This person is also inventor.
Frankfurt (Oder) GmbH.	Totalphone Ito.
Walter-Korsing-Strasse 2 D-15230 Frankfurt (Oder)	Facsimile No.
Germany	
	Teleprinter No.
State (that is, country) of nationality: Germany	State (that is, country) of residence: Germany
This person is applicant all designated all designated for the purposes of: States all designated the United	nated States except the United States the States indicated in the States of America only the Supplemental Box
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (F	URTHER) INVENTOR(S)
Name and address: (Family name followed by given name; for a lega The address must include postal code and name of country. The country and the applicant's State (that is, country) of residence if no State of Dr. Wolf-Dieter Rau Torellstrasse 4 D-10243 Berlin Germany	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:
Germany	Germany
This person is applicant all designated all designated for the purposes of:	nated States except the United States the States indicated in the States of America only the Supplemental Box
Further applicants and/or (further) inventors are indicate	ed on a continuation sheet.
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTAT	TIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
The person identified below is hereby/has been appointed to of the applicant(s) before the competent International Authority	
Name and address: (Family name followed by given name; designation. The address must include pos	
Heitsch, Wolfgang	Facsimile No.
European Patent Attorney Goehlsdorfer Strasse 25g	033207-32898
D-14778 Jeserig	
Germany	Teleprinter No.
Address for correspondence: Mark this check-box wh space above is used instead to indicate a special addres	tere no agent or common representative is/has been appointed and the s to which correspondence should be sent.

RO	K INO. V	DESIGNATION OF STATES					
_	The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):						
Regional Patent							
AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT							
	EA Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT						
	EP European Patent: AT Austria, BE Belgium, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT						
OA OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment)							
	ar de	ny other State which is a member State of OAPI and a Costred, specify on dotted line)	Contra	cting	State of the PCT (if other kind of protection or treatmen		
Nat		Patent (if other kind of protection or treatment desired					
	AE	United Arab Emirates	,		Saint Lucia		
Η			\vdash				
\vdash	AG	Antigua and Barbuda			Sri Lanka		
ᆜ	AL	Albania	\sqcup		Liberia		
Ш	AM	Armenia		LS	Lesotho		
	ΑT	Austria			Lithuania		
	ΑU	Australia		LU	Luxembourg		
	ΑZ	Azerbaijan			Latvia		
\exists	BA	Bosnia and Herzegovina			14		
Η					Morocco		
님	BB	Barbados		MD	Republic of Moldova		
\sqcup	BG	Bulgaria		MG	Madagascar		
	BR	Brazil		MK	The former Yugoslav Republic of Macedonia		
	BY	Belarus		MN	Mongolia		
	BZ	Belize		MW	Malawi		
	CA	Canada	$\overline{\Box}$		Mexico		
\exists		and LI Switzerland and Liechtenstein	\exists				
H			\vdash		Mozambique		
님	CN	China			Norway		
\sqcup	CR	Costa Rica	\sqcup		New Zealand		
Ш	CU	Cuba	\sqcup	PL	Poland		
	\mathbf{CZ}	Czech Republic		PT	Portugal		
	DE	Germany			Romania		
П	DK	Denmark		RIJ	Russian Federation		
\sqcap		Dominica	$\overline{\Box}$	SD	Sudan		
\exists							
\exists		Algeria		SE			
닏	EE	Estonia	님		Singapore		
Ш	ES	Spain	\sqcup		Slovenia		
	FI	Finland		SK	Slovakia		
	GB	United Kingdom		SL	Sierra Leone		
	GD	Grenada		TJ	Tajikistan		
	GE	Georgia		TM	Turkmenistan		
\exists		Ghana		TD			
Η		Gambia	_		•		
				TT	Trinidad and Tobago		
닏	HR	Croatia			United Republic of Tanzania		
ш	HU	Hungary		UA	Ukraine		
	ID	Indonesia		UG	Uganda		
	IL	Israel	X	US	United States of America		
	IN	India			Uzbekistan		
\exists	IS	Iceland	\Box	VN	Viet Nam		
×	JP		=	A 1.4	Vugaalaria		
		Japan	님	7 U	Yugoslavia		
ᆜ	KE	Kenya			South Africa		
닏	KG	Kyrgyzstan	\Box		Zimbabwe		
\Box	KP	Democratic People's Republic of Korea	Che	ck-bo	xes reserved for designating States which have become		
X	KR Republic of Korea party to the PCT after issuance of this sheet:						
	KZ	Kazakhstan					
D		The state of the s			1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including fees) must reach the receiving Office within the 15-month time

Sheet	Nο		;	3	

Box No. VI PRIORITY (x No. VI PRIORITY CLAIM Further priority claims are indicated in the Supplementary of the Supplementary Claims are indicated in the Supplementary Claims are			in the Supplemental Box.		
Filing date	Number of earlier application	Where earlier application is:				
of earlier application (day/month/year)	or earner application	national application: country	regional application:* regional Office	international application: receiving Office		
item (1) 12.08.1998 12 August 1998	DE 198 37 490.9	Germany				
item (2)						
item (3)						
The receiving Office is of the earlier application purposes of the present * Where the earlier application is an A Protection of Industrial Property for whi	requested to prepare and tr on(s) (only if the earlier a international application i RIPO application, it is mandaton ich that earlier application was file	pplication was filed with is the receiving Office) ide y to indicate in the Supplemental	the Office which for the ntified above as item(s) Box at least one country part	e :		
Box No. VII INTERNATI	ONAL SEARCHING AU	THORITY				
Choice of International Searching (if two or more International Secompetent to carry out the internat Authority chosen; the two-letter cod	earching Authorities are ional search, indicate the	Request to use results of ear search has been carried out by or Date (day/month/year)	requested from the Internation			
ISA/						
Box No. VIII CHECK LIS	T: LANGUAGE OF FIL	ING	· · ·			
This international application of the following number of sheet		nal application is accompa ation sheet	nied by the item(s) man	rked below:		
request :		signed power of attorney				
description (excluding	3. ☐ copy of ge	eneral power of attorney; re	eference number, if any	:		
sequence listing part) :		explaining lack of signatu	re			
claims :	2 5. priority de	ocument(s) identified in B	ox No. VI as item(s):			
abstract	1 6. Translation	n of international applicati	on into (language):			
drawings : sequence listing part		ndications concerning dep e and/or amino acid sequen	-	r other biological material readable form		
of description : Total number of sheets :	9. other (spe					
Figure of the drawings which should accompany the abstract	Lar 1 inte	nguage of filing of the rnational application:	e			
Box No. IX SIGNATURE	OF APPLICANT OR A	GENT				
Next to each signature, indicate obvious from reading the reque	e the name of the person s	igning and the capacity in	which the person sign	s (if such capacity is not		
signed Wolfgang Heitsch	•					
				·		
Date of actual receipt of the		eiving Office use only		2 Denvis		
international application:	• •			2. Drawings:		
Corrected date of actual rec timely received papers or di purported international app.	rawings completing the			received:		
Date of timely receipt of the corrections under PCT Artic	e required			not received:		
International Searching Aut (if two or more are competer)	chority ISA/		al of search copy delayed h fee is paid.	d		
	For Inter	rnational Bureau use only				
Date of receipt of the record co by the International Bureau:		Dueud use only				

PATENT COOPERATION TREA

Translation

PCT RECEIVED INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 2001

(PCT Article 36 alift Edg 70 MAIL ROOM ROOM

Applicant's or agent's file reference IHP.156.PCT	FOR FURTHER ACTION	See Notific Preliminary	eation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/DE99/02380	International filing date (day/n 30 July 1999 (30.07)		Priority date (day/month/year) 12 August 1998 (12.08.98)
International Patent Classification (IPC) or n G01R 31/307	ational classification and IPC		
Applicant IHP GMBH Innovations for Hi	gh Performance Microelec	etronics Inst	titut für innovative Mikroelektronik
This international preliminary exa Authority and is transmitted to the a	mination report has been prepupplicant according to Article 36	pared by this	International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total of	6 sheets, including	ng this cover s	sheet.
been amended and are the b	nied by ANNEXES, i.e., sheets pasis for this report and/or sheets a 607 of the Administrative Instr	containing re	tion, claims and/or drawings which have ectifications made before this Authority the PCT).
These annexes consist of a	total of sheets.		
3. This report contains indications rela	ating to the following items:		
I Basis of the repor	t		
II Priority			
III Non-establishmer	nt of opinion with regard to nove	lty, inventive	step and industrial applicability
IV Lack of unity of i	nvention		
V Reasoned statement citations and expl	ent under Article 35(2) with regal lanations supporting such statem	rd to novelty, ent	inventive step or industrial applicability;
VI Certain documen	ts cited		
VII Certain defects in	the international application		
VIII Certain observati	ons on the international applicat	ion	
Date of submission of the demand	Date	of completion	of this report
03 March 2000 (03.0)3.00)	02 (October 2000 (02.10.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EF	Autho	orized officer	
Foogimila No.	Teler	hone No.	



International application No.

PCT/DE99/02380

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of		_			
1. This repunder Art	ort h	as been drawn or 14 are referred to i	n the basis of (Rep n this report as "o	placement sheets riginally filed" o	which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	J		application as ori		
\boxtimes] t	he description,	-		, as originally filed,
					, filed with the demand,
					, filed with the letter of,
			pages	·	_, filed with the letter of
∇	7 1	the claims,	Nos	1-3	, as originally filed,
	ַ ע	,	Nos		, as amended under Article 19,
					, filed with the demand,
					, filed with the letter of,
			Nos		, filed with the letter of
\triangleright	a .	the drawings,	sheets/fig	1/1	_ , as originally filed,
	Ŋ	··· · ···- · ···			, filed with the demand,
					, filed with the letter of,
					, filed with the letter of
2. The ame	endn	nents have resulte	ed in the cancella	tion of:	
Γ	_		pages		
	_	the claims,	Nos.		
		•	sheets/fig		
		o Gravings,			
3. T	his r	eport has been es	stablished as if (s	ome of) the am	nendments had not been made, since they have been considered e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
"	o Ro	beyond the disch	osuic as ilicu, as	marcated in the	o dappromental son (Nato 1012(e)).
4. Additio	nal o	bservations, if no	ecessary:		
			•		

ernational application No. PCT/DE 99/02380

7.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-3	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-3	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-3	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

(a) Novelty:

Neither document cited in the international search report, that is documents US-A-5 523 700 (A) or WO-A-98/12544 (B) discloses a method for measuring the two-dimensional potential distribution in CMOS semiconductor components by using a transmission electron microscope with a minimum lateral resolution in the nm-range to measure by electron holography the phase of an electron wave (which propagates in the semiconductor component), as defined in the present Claim 1.

The subject matter of Claim 1, insofar as it is at present comprehensible, is therefore novel.

Since Claims 2 and 3 are dependent on Claim 1, they also necessarily concern novel subjects.

(b) Inventive step:

- i. Since neither citation (A) or (B) discloses or even suggests the use of <u>electron holography</u> for carrying out measurements, the combination of the prior art known from
- (A) and (B) would not lead to the subject matter of the

ernational application No.
PCT/DE 99/02380

present Claim 1 either. Since such a measurement is also not obvious per se, the subject matter of Claim 1, insofar as it is at present comprehensible, also involves an inventive step.

ii. Since the present Claims 2 and 3 are dependent on Claim 1, they also concern inventive subjects.

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- (a) The present description shows the following discrepancies:
- i. The definition of the method stated to be "according to the invention" in the present description (see the paragraph starting at the end of page 2) is not consistent with the content of independent Claim 1, in which "the invention" is normally presented.
- ii. The introductory part of the description
- does not indicate from what prior art the preamble of the present Claim 1 has been formed;
- fails to acknowledge the prior art known from document
 (B).

(Thus it is known from (B) to use an electron microscope with a resolution in the nm-range in order to determine the doping distribution in an optical fibre.)

(see PCT Rule 5.1(a)(ii))

- iii. The indication in lines 14-16 of the present page 4 is superfluous.
- (b) The reference sign "8" contained in the (only)
 "Figure 1" does not appear in the description or in the claims.

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- (a) The indication in the present Claim 1 that "the phase of an electron wave is measured" does not express which specific electron wave is meant. In addition, the wording of the claim does not indicate how the problem mentioned in its preamble, and which is also addressed, that is "determining the two-dimensional doping distribution", is solved. Consequently, the present Claim 1 does not contain all the features necessary to solve the problem addressed.
- (b) Claim 2:
- (i) Claim 2, which refers back to Claim 1, does not clearly define whether the elements mentioned therein, "objective lens (5)" and "electron biprism (4)", are parts of the "transmission electron microscope" already mentioned in Claim 1 (or additionally used elements).
- (ii) Moreover, the indication "thinned cross-sectional sample of the semiconductor element" is unclear in itself. Firstly, the term "thinned", which is not generally used, is not directly comprehensible. Secondly, what is meant by "cross-sectional <u>sample</u>" is not clear (a fabricated cross-section through the semiconductor element?). Thirdly, it is not clear from where the "cross-sectional sample" is taken (from the semiconductor to be measured or from a semiconductor originating from the same charge?). Finally, the indication "infolge Durchgang" [German text only] is grammatically incorrect.
- iii. Finally, the same reference sign "3" is used in the claims to designate at least two different features,

GEBIET DES PATENTWESENS REC'D 0 4 OCT 2000 VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

	(Artikel 36 und Regel 70 PCT)
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen
IHP.156.PCT	WEITERES VORGEHEN vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/DE99/02380	30/07/1999 12/08/1998
Internationale Patentklassification (IPK) ode G01R31/307 Anmelder	er nationale Klassifikation und IPK
INSTITUT FÜR HALBLEITERPHY	SIK FRANKFURTet al
Behörde erstellt und wird dem An	rüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte melder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	mt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
und/oder Zeichnungen, die g	nt ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen eändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser erichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). amt Blätter.
3. Dieser Bericht enthält Angaben z I ⊠ Grundlage des Beric	
II □ Priorität	
	es Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbackeit
IV □ Mangelnde Einheitlic V ☒ Begründete Feststell gewerbliche Anwend	nkeit der Effindung ung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigken வக் பள் barkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
VI 🗆 Bestimmte angeführ	e Unterlagen
	er internationalen Anmeldung
VIII ⊠ Bestimmte Bemerku	ngen zur internationalen Anmeldung
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts
03/03/2000	02.10.2000
Name und Postanschrift der mit der intern Prüfung beauftragten Behörde:	ationalen vorläufigen Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523	Mieszkowski, P
Fax: +49 89 2399 - 4465	Tel. Nr. +49 89 2399 8974

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02380

i.	Gru	ndlage des Berich	its							
1.	Artik	er Bericht wurde ei sel 14 hin vorgelegt t beigefügt, weil sie	wurden, gelte	n im Ra	ahmen diese	ätter, die d s Berichts	lem Anmelde als "ursprüng	eamt auf eir glich einger	ne Aufforder reicht" und s	rung nach sind ihm
	Bes	chreibung, Seiten	:							
	1-4		ursprüngliche	Fassu	ng					
	Pate	entansprüche, Nr.	:							
	1-3		ursprüngliche	Fassu	ng					
	Zeid	chnungen, Blätter	:							
	1/1		ursprüngliche	Fassu	ing					
		•								
2.	Auf	grund der Änderun	gen sind folger	nde Un	terlagen forto	gefallen:				
		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:							
		Zeichnungen,	Blatt:							
3.		Dieser Bericht ist angegebenen Grü eingereichten Fas	inden nach Au	ffassur	ng der Behör	de über de	derungen ers n Offenbarui	stellt worder ngsgehalt ir	n, da diese n der ursprü	aus den inglich
4.	Etw	vaige zusätzliche B	emerkungen:							
V	. Be	gründete Feststell werblichen Anwer	lung nach Art ndbarkeit; Unt	ikel 35 erlage	(2) hinsichtl n und Erklär	ich der Ne ungen zur	euheit, der ei r Stützung d	rfinderisch lieser Fest	en Tätigke stellung	it und de
1.	. Fe	ststellung								
	Ne	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-3				
	Erf	inderische Tätigkei	t (ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-3				

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja:

Ansprüche Nein: Ansprüche

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02380

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

- 1. Zu Punkt V.2.:
- a) Neuheit:

Keine der beiden im Internationalen Recherchenbericht zitierten Druckschriften

- (A) US 5 523 700 A und
- (B) WO 98/12544 A

offenbart ein Verfahren zum Vermessen der zweidimensionalen Potentialverteilung in CMOS-Halbleiterbauelementen, bei dem mittels Elektronenholographie die Phase einer (sich im Halbleiterbauelement ausbreitenden) Elektronenwelle in einem Transmissionselektronenmikroskop vermessen wird, wobei die minimale laterale Auflösung im nm-Bereich liegt, wie dies im vorliegenden Anspruch 1 definiert ist.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1, soweit er derzeit verstanden werden kann, neu.

Da die Ansprüche 2 und 3 von Anspruch 1 abhängige Ansprüche darstellen, enthalten auch sie zwangsläufig neue Gegenstände.

- b) Erfinderische Tätigkeit:
- i. Da in keiner der beiden genannten Druckschriften (A) und (B) die Vermessung mittele Elektronenholographie offenbart oder auch nur nahegelegt wird, würde auch die Zusammenfassung des aus (A) und (B) Bekannten nicht zum Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 führen. Da eine solche Vermessung aber auch nicht für sich auf der Hand liegt, beruht der Gegenstand des genannten Anspruchs 1, soweit er derzeit verstanden werden kann, auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- ii. Wegen der oben erwähnten Abhängigkeit der vorliegenden Ansprüche 2 und 3 von Anspruch 1 enthalten auch diese erfinderische Gegenstände.
- 2. Zu Punkt VII.:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

- a) Die vorliegende Beschreibung weist die folgenden Unstimmigkeiten auf:
- i. Die in der vorliegenden Beschreibung (vgl. den die Seiten 2 und 3 überbrückenden Absatz) enthaltene Definition des als "erfindungsgemäß" zitierten Verfahrens stimmt mit dem Inhalt des unabhängigen Anspruchs 1, in dem bekanntlich "die Erfindung" aufzuführen ist, nicht überein.
- ii. In der Beschreibungseinleitung
- ist nicht angegeben, wovon ausgehend der Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 gebildet worden ist;
- fehlt zudem eine Würdigung des aus Druckschrift (B) Bekannten

[So ist es aus (B) entnehmbar, die Dotierungsverteilung in einer Lichtleitfaser mit Hilfe eines Elektronenmikroskops zu ermitteln, das eine im nm-Bereich liegende Auflösung aufweist.]

(vgl. Regel 5.1a)ii) PCT).

- iii. Die in den Zeilen 14-16 der vorliegenden Seite 4 enthaltene Angabe ist überflüssig.
- b) Das in der (einzigen) "Figur 1" enthaltene Bezugszeichen "8" wird weder in der Beschreibung noch in den Ansprüchen aufgeführt.

2. Zu Punkt VIII.:

Die vorliegenden Ansprüche enthalten die folgenden Unklarheiten und Unstimmigkeiten, vgl. Artikel 6 PCT:

a) Die im vorliegenden Anspruch 1 enthaltene Angabe: "... daß die Phase <u>einer Elektronenwelle</u> vermessen wird" drückt nicht aus, um welche Elektronenwelle es sich speziell handelt. Zudem enthält der Anspruchswortlaut keinen Hinweis darauf, wie die in seinem Oberbegriff ebenfalls als zu lösend erwähnte Aufgabe: "Bestimmung der zweidimensionalen Dotierverteilung" durchgeführt wird. Damit enthält der vorliegende

Anspruch 1 nicht alle zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe erforderlichen Merkmale.

b) Anspruch 2:

- i. Der auf Anspruch 1 rückbezogene Anspruch 2 definiert nicht eindeutig, ob es sich bei den in ihm erwähnten Elementen "Objektivlinse (5)" und "Elektronenbiprisma (4)" um Teile des im Anspruch 1 bereits genannten "Transmissionselektronenmikroskops" (oder aber um zusätzlich benutzte Elemente) handelt.
- ii. Ferner ist die Angabe "gedünnte Querschnittsprobe des Halbleiterbauelements" für sich unklar. Erstens ist der nicht allgemein gebräuchliche Begriff "gedünnt" nicht unmittelbar aus sich selbst heraus verständlich. Zweitens ist nicht klar, was unter einer "Querschnittsprobe" zu verstehen ist (ein angefertigter Querschnitt durch den Halbleiterkörper?). Drittens geht aus dieser Angabe nicht klar hervor, wo die "Querschnittsprobe" genommen ist (am zu vermessenden Halbleiter selbst oder etwa an einem aus derselben Charge stammenden Halbleiter?). Schließlich ist die Angabe "infolge Durchgang" grammatikalisch nicht korrekt.
- iii. Schließlich werden im Anspruchswortlaut mit demselben Bezugszeichen "3" zumindest zwei verschiedene Merkmale, nämlich eine "Bildwelle" (vgl. Zeile 19), eine "modulierte Bildwelle" (vgl. Zeile 15) und eine "vergrößerte Bildwelle" (vgl. Zeile 16), bezeichnet.
- c) Der Inhalt des vorliegenden Anspruchs 3 steht im Widerspruch zum Rest der Anmeldung. Während z.B. im Anspruch 1 und auf Seite 2, Absatz 2, der Beschieber 1 davon ausgegangen wird, daß die Dotierverteilung bestimmt wird, ist der vorliegende, auf den genannten Anspruch 1 rückbezogene Anspruch 3 darauf abgestellt, "daß die ... Dotierverteilung ... erfolgt (d.h. durchgeführt wird)".



Inter onal Application No

		PC1/DE	99/02380
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01R31/307		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC	
	SEARCHED .		
IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification $G01R$	on symbols)	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that si	uch documents are included in the fi	elds searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search term	s used)
			• .:
	••		
		\mathcal{F}_{i}	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 523 700 A (WILLIAMS) 4 June 1996 (1996-06-04) cited in the application figure 1		1
Α	WO 98 12544 A (MILANI ET AL.) 26 March 1998 (1998-03-26) see abstract.		1
	. र		,
	ω.	the same of the sa	
			,
. 4	at ·		
			٠. ٦,
Furth	per documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are	listed in annex.
* Special cat	egories of cited documents:	T* later document published after th	e international filing data
conside	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and not in conflic cited to understand the principle invention	ct with the application but
isung da	••••	"X" document of particular relevance cannot be considered novel or or	cannot be considered to
which i	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	involve an inventive step when "Y" document of particular relevance	the document is taken alone o; the claimed invention
	ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve document is combined with one	an inventive step when the or more other such docu-
"P" docume	nt published prior to the international filing date but	ments, such combination being in the art.	
	actual completion of the international search	"&" document member of the same p	
1	February 2000	08/02/2000	
Name and m	nailing address of the ISA	Authorized officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	- Hoornaert W	



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter mai Application No PCT/DE 99/02380

Patent document cited in search repor	t	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 5523700	Α	04-06-1996	NONE		<u> </u>	
WO 9812544	Α	26-03-1998		1960018 A	23-03-1998	
			-	.231727 A 1927349 A	13-10-1999 07-07-1999	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)